48102 AU 213

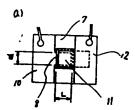
> JA 0012521 FEB 1981

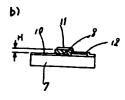
(54) THERMISTOR BOLOMETER

(11) 56-12521 (A) (43) 6.2.1981 (19) JP (21) Appl. No. 54-88888 (22) 13.7.1979 (71) CHINO SEISAKUSHO K.K. (72) HIDEO KOBAYASHI (51) Int. Cl<sup>3</sup>. G01J5/20

PURPOSE: To heighten sensitivity, by allowing current to pass in the direction of thickness of a thermistor thin film.

CONSTITUTION: A thermistor 8 is formed on a bottom electrode 10. As for a top electrode 11, germanium, etc. which is permeable to infrared, is used so as to enable the thermistor to efficiently absorb infrared rays. Or, the top electrode 11 may well be formed with such a material as gold or white gold together with a side electrode 12 as a continuous body and only the portion which is to contact with top section of the thermistor may be blackened so that infrared rays can be absorbed equally good. Electric current passes in the direction of the thickness H of the thermistor.





## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ☞公開特許公報(A)

昭56—12521

Int. Cl.<sup>3</sup>
 G 01 J 5/20

識別記号

庁内整理番号 7172-2G 砂公開 昭和56年(1981)2月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

**⊗**サーミスタ・ボロメータ

■ 12754 — 88888

②出 願 昭54(1979)7月13日

⑫発 明 者 小林英夫

②特

埼玉県入間郡大井町大字亀久保

字亀居1145株式会社千野製作所 技術センター内

⑪出 願 人 株式会社千野製作所

東京都新宿区西新宿1丁目26番

2号

## 明 細 書

- 1. 発明の名称 サーミスタ・ポロメータ
- . 2. 特許請求の範囲

1. ポロメータの受光部に使用されるサーミスタにおいて、サファイヤ、セラミック、ガラスのような絶縁基板上に下部電極を設け、この下部電極上にサーミスタ輝膜を設け、このサーミスタ輝膜上に上部電極を設け、サーミスタ障膜の膜厚方向に電流が流れるようにしたことを特徴とするサーミスタース

2. 上部電極が赤外線に対して透明であるとと を特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のサーミ

3. 上部電極が赤外線に対して黒体であるととを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のサーミ・スタ・ポロメータ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は高感度で低抵抗の 雄膜型サーミスタ・ ポロメータに関するものである。

放射温度計などに使用される赤外線検出器にポ

ロメータがあるが、との受光部には、一般に金属に比較して抵抗温度係数のきわめて大きいサーミスタが使用される。なか、サーミスタの温度係数はB定数と呼ばれる定数である。

ポロメータの感度はB定数が大きいほど大きくなるが、この比抵抗がB定数の指数関数にほぼ対応して大きくなるため、受信回路の入力インピーダンス制限から来るポロメータの抵抗値制限、応答時間制限などにより護厚上限が定められ、おのずから使用し得るB定数にも上限が生じてしまう。

本発明の目的は以上のような欠点を徐去し、比 抵抗に制限されることなく充分大きい B 定数のサーミスタを使用した、高感度のポロメータを提供 しようとするものである。

以下,本発明の実施例を添付図面第1図~第4図により従来例と対比しながら説明する。

ます、第1図、第2図により既存のサーミスタ ・ポロメータの基本構成について示す。

1はヨウ化タリウム,臭化タリウム,ゲルマニ ウムなどの赤外線透過窓である。2は受光素子, 3 は補債素子で、抵抗値、B 定数の一致したサースののでは、でのではないのでは、ないのでは、 3 の素子を拡大した図で、 7 はサファイヤ、セラミック、ガラスなどのの絶縁 ボッタなどの方法であれ、さらになっての上にサーミスタ8が蒸着あるのはスパッタなどの方法で形成され、さらに、 b )は不面図、 b )は不面図である。図中で電流は長さし方向に流れる。

次に本発明のサーミスタ・ポロメータの受光素 子の基本構成を第3 図により説明する。

第3回において10は下部電極であり、この上にサーミスタ8が形成される。11は上部電極で、サーミスタに効率良く赤外線が吸収されるよう。赤線に対して透明な材料であるグルマニウムを使用する。あるいは、これを倒部電極12と一、全をし、全あるいは白金などの金属にて形成し、同にスタの上部にあたる部分のみ黒化して、サーマ電流は厚さ日方向に流れる。

(3)

の方法で形成した場合、腹が厚くなると急速に内部応力が大きくなり、膜剝離などの原因になる。 また応答性が悪くなり、薄膜で形成したことの利 点が失われてしまう。

一方、尽度を上げるためにはB定数を大きくしなければならないが、比抵抗。とB定数の間には 次式のような関係があり、<del>B定数をわずかに大き</del>

ギ , = f... exp 
$$(\frac{B}{T})$$
 = f. exp  $(\frac{B}{T} - \frac{B}{T_0})$  …… (3)  
おおおかがいにようく

B定収をいる。したさい して感度を良くしようとすると、抵抗値がきわめ て大きくなり、凝厚のみによる抵抗値制御では、 多くの問題を生ずることになってしまう。

しかしながら本発明による業子の場合,抵抗値 Rattな式

$$Ra = \sqrt{\frac{H}{WL}} \qquad (4)$$

のように表わされるため、抵抗値を下げるために は受光面積を大きくするか、展厚日を輝くすれば 良いわけで、B足数のきわめて大きい材料を使用 しても、前述のような問題は生じない。表1にこ 次にポロメータの赤外線検出作用について説明

外部から赤外級透過窓を通して入射した赤外級は、受光素子2のサーミスタ受光面にて無に変換され、サーミスタめの風度を上げる。この時、サーミスタの抵抗値は-b/ごに従って中Raだけ小小さくなる。第4図に示すように、ポロメータの受光者子2、補償素子3に延圧なが印加されていたとする。

$$V = \frac{(Ra - \frac{4}{4}Ra) - Rc}{(Ra - \frac{4}{4}Ra) + Rc} \qquad (1)$$

とこでRa、Rcはそれぞれ受光素子、補食素子の抵抗値で、温度が同じであれば Ra = Rc である。 既存のポロメータの場合、受光素子の抵抗値Raは 第2図で見るように次式で表わされる。

$$Ra = \sqrt{\frac{L}{NH}}$$
 ......  $Q$    
 視野角の対称性のため、一般に $N = L$  であるから、  
  $Raを小さくするためには且を大きくしなければな ちない。しかし、サーミスタ輝度をスパッタなど$ 

(4)

の一例を示す。既存の業子の仕様で使用し得る材料の上限B足数が 3000 程度であっても,本発明の業子では7000 程度のB足数の業子を使用し得る。

$$T = (25 + 273.15) K$$

Ra

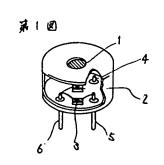
既存の素子	本発明の素子
1.172 × 10 <sup>6</sup>	4.687 × 10°
3.353 × 107	1.341 × 10 <sup>2</sup>
9.597 × 10°	3.839 × 103
2.746 × 1010	1.099 × 10 <sup>5</sup>
7.859 × 1011	$3.144 \times 10^{6}$
	1.172 × 10 <sup>6</sup> 3.353 × 10 <sup>7</sup> 9.597 × 10 <sup>8</sup> 2.746 × 10 <sup>10</sup>

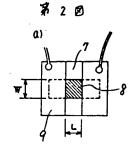
以上辞述したように本発明は、サーミスタ薄膜 の厚さ方向に電流が流れるように形成したサーミ スタ・ポロメータである。

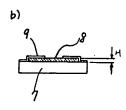
従って,従来のものにおいて抵抗値を下げるに は展収を厚くしなければならず,又,B 定数を大 きくすると急敬に抵抗値が大きくなってしまりの に比較して、本発明では、膜厚を輝くするか受光 面積を大きくするかすれば容易に抵抗値を下げる ことができ、又、B定数を大きくし毛たとしても、 循端に抵抗値が大きくなってしまりことがない。 つまり、B定数の大きいサーミスタを使用しても 抵抗値は大きくなってしまうことはなく、実用上 すぐれた高感度のサーミスタを得ることができる。 4. 図面の簡単な説明

第1図,第2図はそれぞれ従来のサーミスタ・ポロメータの一部切欠斜視図,一部拡大構成図,第3図は本発明の一実施を示すサーミスタポロメータの一部拡大構成図,第4図は測定回路である。2,3…素子,7… 絶縁基板,8…サーミスタ,10…下部電極,11…上部電極

特許出顧人 株式会社 千野製作所

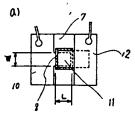


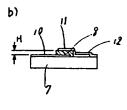




(7)







第4四

